

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

شماره آزمایش: 1

خواص دیالکتریکها

اندازه گیری زمان بی قیدی در دیالکتریک ها

هدف: در این آزمایش ضرایب دیالکتریک یک مایع دیالکتریک تعیین شده و تغییرات این ضرایب با فرکانس و درجه حرارت مطالعه می‌گردد، زمان بی قیدی ممکن دو قطبی دائم این مایع تعیین و تغییرات آن با درجه حرارت بررسی می‌شود.

تئوری:

ضریب دیالکتریک استاتیک: میدان الکتریکی بین صفحات یک خازن مسطح که فاصله صفحات آن d و دانسیته بار هر یک به ترتیب σ می‌باشد عبارتست از:

$$E_v = 4\pi\sigma = \frac{V_v}{d} \quad (1)$$

اگر سطح مشترک این صفحات A فرض شود ظرفیت الکتریکی خازن:

$$C_v = \frac{A\sigma}{V_v} \equiv \frac{q}{V_v} \quad (2)$$

وقتی فضای خالی بین صفحات را با یک دیالکتریک پرکنیم ملاحظه می‌گردد که اختلاف پتانسیل جدید V بین صفحات برقرار می‌گردد (چرا؟) که از V کوچکتر است و نتیجتاً C ، ظرفیت جدید خازن از C_v بزرگتر می‌شود. نسبت $\epsilon_s = \frac{C}{C_v}$ را ضریب

دیالکتریک استاتیک مینامیم و

$$\epsilon_s = \frac{V_v}{V} = \frac{C}{C_v} \quad (3)$$

در این حالت دانسیته مؤثر بارهای دیالکتریک به میزان

$$P = \sigma - \sigma' = \frac{E_v}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right) = \frac{E}{4\pi} (\epsilon_s - 1) \quad (4)$$

کاهش یافته است. کمیت P را پلاریزاسیون (Polarization) می‌نامند و بر مبنای خواص اتم‌ها و ملکول‌های تشکیل دهنده‌ی دیالکتریک تشریح می‌گردد.

پلاریزاسیون (Polarization)

در اتم آزاد توزیع بارهای الکتریکی به شکلی است که مرکز ثقل بارهای مثبت و منفی بر یکدیگر منطبق بوده و بنابراین ممان دو قطبی اتم برابر صفر است. در صورتی که اتم در یک میدان الکتریکی قرار گیرد بارهای مخالف آن در نتیجه نیروهای واردہ از یکدیگر دور می‌گردند و در شرایط تعادل (تساوی نیروهای جاذبه الکتریکی و نیروهای ناشی از میدان خارجی) یک ممان دو قطبی ایجاد می‌شود. این نوع پلاریزاسیون الکترونی را P_e می‌نامیم. همین مطلب در مورد اتم‌ها و یون‌های یک ملکول نیز صادق است و در نتیجه پلاریزاسیون اتمی و یونی P_a هم وجود دارد.

بعضی از مولکول‌ها ذاتاً دارای ممان دو قطبی دائمی P_d هستند و لذا وقتی در یک میدان الکتریکی خارجی واقع شوند مایلند که تا حدودی در امتداد میدان آرایش گیرند بنابراین پلاریزاسیون کل دیالکتریک را می‌توان به صورت :

$$P = P_e + P_a + P_d \quad (5)$$

نشان داد و بر همین اساس دیالکتریک‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف: موادی که در آنها $P_a + P_d = 0$ بوده و پلاریزاسیون کل آنها منحصر به نوع الکترونی است. بیشتر عناصر از قبیل الماس در این دسته‌اند.

ب: موادی که در آنها تنها $P_d = 0$ است. نظیر ترکیبات چند اتمی و از جمله کریستال‌های یونی (از قبیل هالوژنهای قلیایی) در اینگونه اجسام P_e دو تا سه برابر P_a است. در حالی که در ترکیبات غیر یونی معمولاً $P_a < P_e$ و $\frac{P_a}{P_e}$ کوچک است.

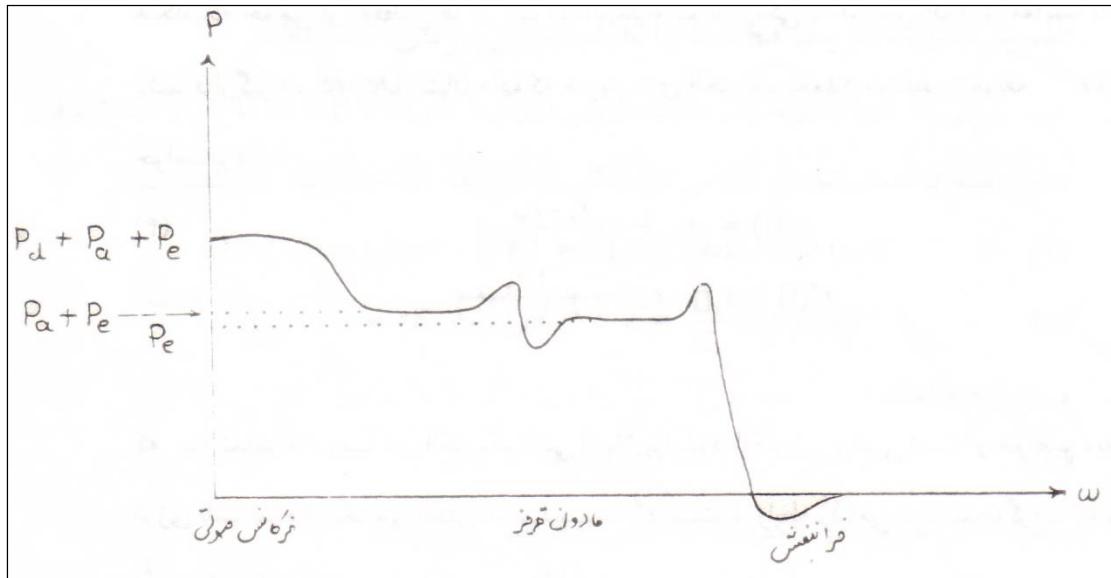
ج: موادی که شامل دو قطبی دائمی نیز می‌باشند که پلاریزاسیون کل آنها $P_d + P_a$ است.

پلاریزاسیون در میدان الکتریکی متناوب:

در فرکانس‌های پایین هر سه عامل یاد شده، به پلاریزاسیون دیالکتریک و به ضرب دیالکتریک کمک می‌نمایند. ولی با افزایش فرکانس، دو قطبی‌های دائمی قادر به تعقیب نوسانات میدان خارجی نبوده و در نتیجه پلاریزاسیون منحصر به اتمی، یونی و یا الکترونی می‌گردد. اگر فرکانس میدان باز هم افزایش یابد، پلاریزاسیون کل به میزان پلاریزاسیون الکترونی تقلیل می‌یابد. در شکل (1) تغییرات پلاریزاسیون را در فرکانس‌های مختلف مشاهده می‌نمایید. (سعی نمایید شکل (1) را تفسیر کنید) در این آزمایش نظر ما توجه به ناتوانی دو قطبی‌های دائمی نظیر هپتاکلروdi فنیل است که با افزایش فرکانس از تعقیب نوسانات میدان متناوب خارجی باز می‌ماند. این ماده از این نظر انتخاب شده که کاهش P در فرکانس‌های صوتی به خوبی انجام می‌پذیرد.

گرایش دو قطبی در امتداد میدان الکتریکی خارجی و سرعت این عمل بستگی به شکل و چگونگی اثر متقابل آنها به محیط اطرافشان دارد. اثر متقابل بین دو قطبی‌ها مانع پیروی آنها از تغییرات میدان الکتریکی در زمان مشخصه τ (زمان نوسانات آزاد دو قطبی) می‌گردد. زمان مشخصه τ زمان بی قیدی نامیده شده و تابع درجه حرارت T ، ضرب چسبندگی η (مایع محتوی دو قطبی‌ها) و شعاع یونی a به قرار زیر می‌باشد:

$$\tau = \frac{4\pi\eta a^3}{KT} \quad (6)$$



شکل 1

هنگامی که جمعی از دو قطبی‌ها در یک میدان متناوب الکتریکی که فرکانس آن قابل مقایسه با $\frac{1}{\tau}$ باشد قرار گیرند، دبی (Debye) نشان داده که ضریب دیالکتریک

به صورت یک عدد مختلط با مؤلفه‌های $''\epsilon$ و $'\epsilon$ خواهد بود.

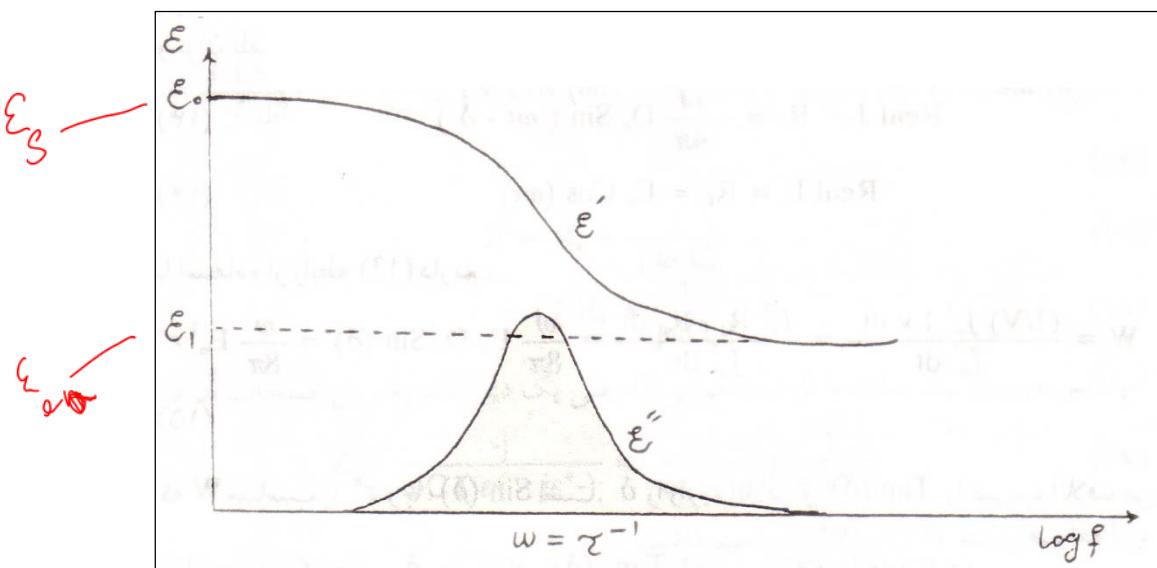
$$\epsilon'(f) = \epsilon_{en} \left| \frac{\epsilon_s - \epsilon_{en}}{(1 + f^2 \tau^2)} \right| \quad (7)$$

$$\epsilon''(f) = (\epsilon_s - \epsilon_{en}) \frac{f\tau}{(1 + f^2 \tau^2)} \quad (8)$$

که ϵ_{en} نماینده ضریب دیالکتریک ناشی از پلاریزاسیون الکترونی و اتمی است و خواهیم دید که انرژی تلف شده در یک دیالکتریک متناسب با $''\epsilon$ است. از رابطه (8)

می‌توان نتیجه گرفت که به ازاء $f = \frac{1}{\tau}$ ، $''\epsilon$ ماقزیمم خواهد بود.

را فرکانس بی‌قیدی نامند از رابطه (8) دیده می‌شود که در فرکانس‌های پایین وقتی $f < f_0$ ، $''\epsilon = 0$ و در نتیجه اتلاف انرژی وجود ندارد و در فرکانس‌های بالا $f > f_0$ دو قطبی‌ها نمی‌توانند از میدان الکتریکی تبعیت کنند. در این حالت از رابطه (7) نتیجه می‌شود که $\epsilon_{en} = ''\epsilon$. در شکل (2) تغییرات $'\epsilon$ و $''\epsilon$ بر حسب فرکانس نشان داده شده است.



شكل (2) منحنی تغییرات ضرایب دی الکتریک 'ε و ''ε بر حسب فرکانس میدان الکتریکی

ضریب دی الکتریک مختلط و اتلاف انرژی در دی الکتریک:

وقتی یک دی الکتریک در میدان متناظر قرار گیرد $D = \epsilon E$ با اختلاف فاز نسبت به میدان اعمال شده نوسان می کند. اگر $E = E_0 \exp(i\omega t)$ باشد در این صورت:

$$D = D_0 \exp[i(\omega t - \delta)] = D_0 \exp(i\omega t) \cdot \exp(-i\delta) \quad (9)$$

$$D = \epsilon E = \epsilon E_0 \exp(i\omega t) \rightarrow \epsilon = \frac{D_0}{E_0} \exp(-i\delta) \quad (10)$$

و با توجه به اینکه

$$\epsilon = \epsilon' + i(-\epsilon'') \quad (11)$$

و مؤلفه های ضریب دی الکتریک ε تابعی از فرکانس می باشند:

$$\epsilon'(f) = \frac{D_0}{E_0} \cos(\delta) \quad (12)$$

$$\epsilon''(f) = \frac{D_0}{E_0} \sin(\delta) \quad (13)$$

به دست می آید. با استفاده از روابط (11) و (9) جریان دی الکتریک:

$$J = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{dt} D = i\omega D_0 \exp(i\omega t - \delta) = \frac{i\omega}{4\pi} D_0 \sin(\omega t - \delta) \quad (14)$$

و توان تلف شده در واحد حجم دیالکتریک (W)

$$\text{real } J = R_J = -\frac{\omega}{4\pi} D_0 \sin(\omega t - \delta) \quad (15)$$

$$\text{real } E = R_E = E_0 \cos(\omega t) \quad (16)$$

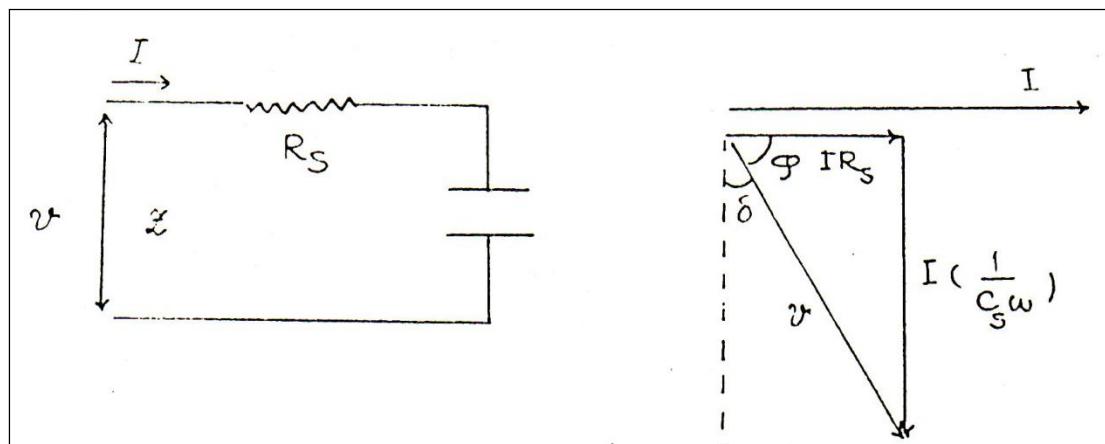
با استفاده از رابطه (15) داریم:

$$W = \frac{(1/V) f_0^T I V dt}{f_0^T dt} = \frac{f_0^T R_J \cdot R_E dt}{f_0^T dt} = \frac{\omega}{8\pi} E_0 D_0 \sin(\delta) = \frac{\omega}{8\pi} E_0^2 \epsilon'' \quad (17)$$

که W متناسب با ϵ'' و با $\tan(\delta)$ است. δ را زاویه اتلاف و $\tan(\delta)$ را ضریب اتلاف مینامند (برای مقادیر کوچک δ میتوان $\tan(\delta)$ را ضریب اتلاف اختیار کرد).

روش آزمایش:

برای اندازهگیری ϵ' و ϵ'' میتوان از یک پل و تستون استفاده نمود که در آن یک خازن نشستی (خازن دیالکتریک) به کار رفته است. از نظر الکتریکی یک خازن نشستی را میتوان مجموع سری یک خازن ایده آل C_s (بدون نشت) و یک مقاومت ایده آل R_s فرض کرد (شکل (3)).



شکل 3

انرژی تلف شده در خازن نشستی: با توجه به شکل برداری مدار

$$I = I_0 \cos(\omega t)$$

$$V = V_0 \cos(\omega t + \phi)$$

$$P_{av} = \frac{\int IV d\theta}{\int d\theta} = \frac{1}{2\pi} \int IV \cos(\omega t) \cos(\omega t + \phi) = \frac{1}{2} I_0 V_0 \sin(\delta) \quad (18)$$

$$Z = R_s + \frac{1}{i\omega C_s} \quad (19)$$

$$V = I(R_s + \frac{1}{i\omega C_s}) \quad (20)$$

امپدانس ورودی یک خازن با ظرفیت هوایی C وقتی یک دیالکتریک بین صفحات آن

قرار گیرد:

$$Z = \frac{-i}{\omega C(\varepsilon' - i\varepsilon'')} = \frac{(\varepsilon' - i\varepsilon')}{\omega C(\varepsilon'^2 - \varepsilon''^2)} \quad (21)$$

و با مقایسه روابط (19) و (21) خواهیم داشت:

$$\left(\frac{R_s}{\varepsilon''} \right) = \omega(\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2)C \quad (22)$$

$$C_s = \frac{C(\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2)}{\varepsilon'} \quad (23)$$

$$\tan(\phi) = \cot \alpha n(\delta) = \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''} \quad (24)$$

انتظار می‌رود که به ازاء فرکانس بی‌قیدی حداکثر انرژی در دیالکتریک جذب گردد و بنابراین تغییرات $\tan(\delta)$ بر حسب فرکانس می‌باشد و می‌توان این موضوع را نتیجه گرفت و آیا در عمل این شرط صادق است؟

برای اندازه گیری ε' و ε'' باید $\tan(\delta)$ را با استفاده از پل وتسنون به دست آورد. در حالت تعادل با توجه به شکل (4) و با دانستن اینکه خازن نشستی را می‌توان معادل یک خازن ایده‌آل C_s و یک مقاومت ایده‌آل R_s فرض نمود خواهیم داشت:

$$\frac{h}{1-h} = \frac{C_2}{C_s} = \frac{R_s}{R_2} \quad (25)$$

و با استفاده از روابط (22) و (24) و (25) خواهیم داشت:

$$\tan(\phi) = \tan(\delta^{-1}) = \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''} = \frac{1}{\omega R_2 C_2} \quad (26)$$

و همچنین با استفاده از روابط (23) و (25) خواهیم داشت:

$$\frac{h}{1-h} = \frac{C_2 \varepsilon'}{C(\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2)} = \frac{C_2}{C_s} \quad (27)$$

و نتیجتاً ضرایب دیالکتریک:

$$\varepsilon'' = \frac{(1-h)}{hC} C_2 \frac{\tan(\phi)}{(1+\tan(\phi)^2)} \quad (28)$$

$$\varepsilon' = \frac{(1-h)}{hC} C_2 \frac{\tan(\phi)^2}{(1+\tan(\phi)^2)} = \varepsilon'' \tan(\phi) \quad (29)$$

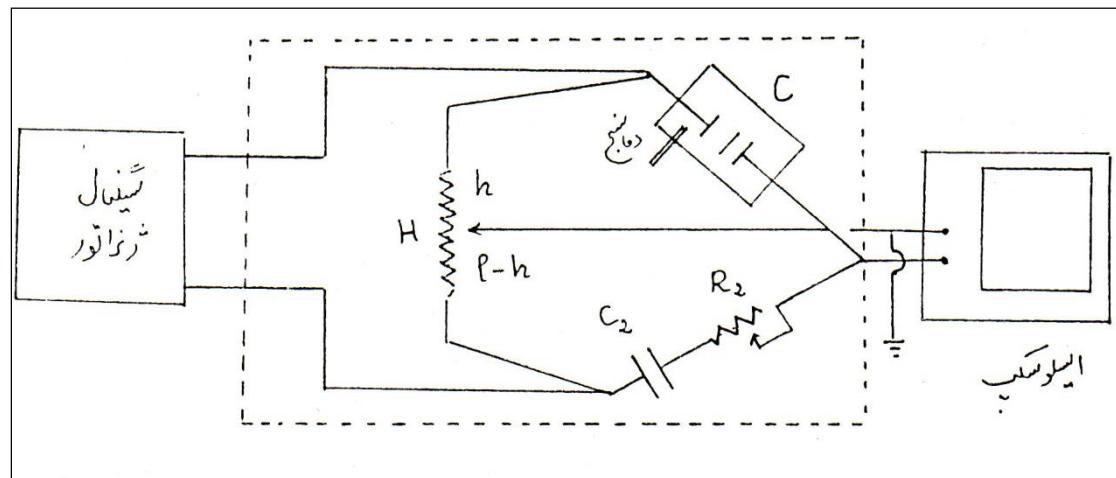
دراگرس لب $C_2 = C_s$ است.

وسایل مورد نیاز:

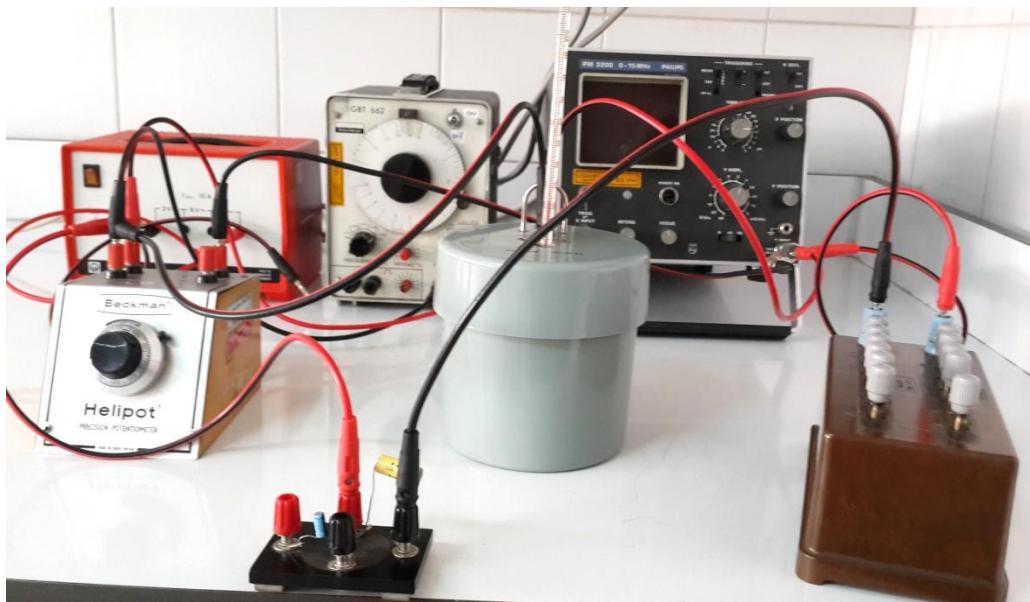
سیگنال ژنراتور، اسپلوسکوپ، خازن محتوی دیالکتریک، ظرف گرمایش، دما سنج، مقاومت هلیپات، جعبه مقاومت، اتصالات، سیم‌های رابط و BNC

الف) اندازهگیری مشخصات دیالکتریک در حرارت اتاق

مدار را مطابق دیاگرام شکل (4) یا عکس شکل (5) بیندید:



شکل 4



شکل (5)

فرکانس نوسان ساز را از 100 سیکل تا 1 MHz در حدود بیست پله لگاریتمی تغییر دهید و در هر مرحله تعادل پل را با تنظیم مقاومت R_2 و مقاومت H برقرار کنید. (در جمله $\text{ج} \rightarrow \text{ج}$ در روی اسیلوسکوپ یک خط راست مشاهده می‌گردد).
حالت تعادل کامل برای حصول تعادل کامل مقاومت‌های H و R_2 را متناببا تغییر دهید. پس از تنظیم کامل، مقاومت‌های H و R_2 را برای فرکانس مربوطه یادداشت کنید.

ب) اندازه گیری مشخصات دی الکتریک در درجه حرارت های مختلف

- 1- دمای خازن حاوی دی الکتریک را یادداشت کرده و مشخصات دی الکتریک را در دمای اتاق با استفاده از مدار بالا به دست آورید. پس از پایان کار مجدداً دمای خازن را یادداشت کنید و در صورت تغییر مقدار متوسط آن رادر نظر گرفته و در گزارش کار خود ذکر کنید.
- 2- آزمایش فوق را با گرم کردن ظرف گرمایش برای دمای 35 درجه سانتیگراد تکرار کنید.
- 3- آزمایش فوق را برای دمای 50 درجه سانتیگراد تکرار کنید.

توجه:

همواره در حین گرمایش از همزن برای تعادل گرمایی مایع درون ظرف استفاده کنید.

خواسته های آزمایش:

- با جایگزینی نتایج حاصل در روابط (26) ، (27) و (28) ، $Tan(\delta)$ ، $'\epsilon$ و $''\epsilon$ رادر فرکانس های مختلف محاسبه کنید.
- منحنی تغییرات $'\epsilon$ و $''\epsilon$ را بر حسب $\log(f)$ در ابعاد نیم لگاریتمی برای هر درجه حرارت اندازه گیری شده رسم نمایید.
- برای هر منحنی فرکانس بی قیدی را به دست آورده و با یکدیگر مقایسه کنید.
- $Tan(\delta)$ را بر حسب $\log(f)$ رسم کنید و شکل منحنی حاصله را بررسی کنید.
- منحنی $'\epsilon$ را بر حسب $''\epsilon$ رسم کنید و شکل حاضر را تغییر دهید.

سوالات:

- اندازه گیری $'\epsilon$ و $''\epsilon$ و $Tan(\delta)$ چرا از نظر عملی حائز اهمیت است؟
- چرا برای اندازه گیری تغییرات ظرفیت خازن با فرکانس از یک پل استفاده گردید و چه نوع اشکالاتی در این طریقه اندازه گیری وجود دارد؟
- آیا می توانید شیوه دیگری برای اندازه گیری ضرایب دی الکتریک پیشنهاد کنید؟
- یک دی الکتریک را نام ببرید که جذب انرژی آن در فرکانس های بالا (Radio and Micro Wave) باشد.

مراجع

- 1- Deker, Solid State Physucs Chap.6
- 2- Kittle, Introduction to Solid State Ed.5,Chap .13
- 3- Kittle Elementary Solid State Physics, Chap.4,page 6
- 4- The Taylor Manual of Advanced Undergraduate Experiments page 306
- 5- Methods of Experimental Physics Vol .6-B Page 1